

Espessura De Revestimento Portátil

Número do item: XRF-980



introdução

O analisador portátil de espessura de revestimento por XRF adopta o Si-PIN de alta resolução (ou detetor de desvio de silício SDD) para obter uma excelente precisão e estabilidade de medição. Quer se trate do controlo de qualidade da espessura do revestimento no processo de produção, ou da verificação aleatória da qualidade e da inspeção completa para a inspeção do material recebido, o XRF-980 pode satisfazer as suas necessidades de inspeção.

[Saiba mais](#)

| Detetor | Detetor Si-Pin de elevado desempenho /Detetor SDD optimizado |
|----------------------------|--|
| Filtro | Trocador de filtro automático de múltiplas posições |
| Janela | Kapton com janela anti-perfuração opcional |
| Colimador | Colimador de 5 mm |
| Bateria | Bateria de iões de lítio de 7,2 V□6800mAh |
| Ecrã | Ecrã tátil capacitivo a cores |
| Armazenamento de dados | 100000+ armazenamento de dados |
| Transferência de dados | WiFi□USB |
| Segurança contra radiações | Dispositivo de proteção de segurança, desligamento do tubo enquanto não há amostra, segurança do usuário protegida por senha |
| Câmara (opcional) | Câmara CCD integrada com lente de focagem automática para posicionamento e registo das posições dos pontos de medição |
| Espessura | Geralmente dentro de 50um (dependendo do material) Repetibilidade até 0,1% |
| Temperatura ambiente | -10°C~50°C Humidade 0%~80% |
| Peso | Aprox. 1,5 kg (3,3 lbs) incluindo a bateria |
| Dimensões | Cx LxA: 220mm*91mm*276mm |
| Idioma do software | Inglês e outros idiomas |